Зависимость дифференциальной емкости *p*⁺-*n*-перехода от напряжения

© Н.А. Шеховцов¶

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 61077 Харьков, Украина

(Получена 10 мая 2012 г. Принята к печати 31 мая 2012 г.)

Получены зависимости дифференциальной емкости и тока p^+ -*n*-перехода с однородным легированием *n*-области от напряжения на области перехода. Емкость p^+ -*n*-перехода определяет изменение заряда в области перехода с учетом изменения электрического поля квазинейтральной *n*-области и изменения биполярной дрейфовой подвижности в ней при увеличении концентрации неравновесных носителей заряда. Показано, что изменение знака емкости p^+ -*n*-перехода с ростом уровня инжекции вызвано уменьшением биполярной дрейфовой подвижности при увеличении концентрации пар электрон-дырка в *n*-области. Показано, что с ростом обратного напряжения емкость p^+ -*n*-перехода уменьшается и стремится к постоянному положительному значению.

1. Введение

В работах [1-5] экспериментально показано, что емкость *p*⁺-*n*-перехода при высоких уровнях инжекции изменяет знак с положительного на отрицательный. В работах [6,7] получено изменение знака емкости у германиевых $p^+ - n - n^+$ - и $n^+ - p - p^+$ -диодов с проводимостью средней области, близкой к собственной, при малых токах инжекции. Обзор исследований емкости *p*-*n*-перехода с 1955 по 1988 г., которые основаны на усовершенствованной модели Шокли [8], приведен в работе [9]. Результаты этих исследований не объясняют изменение знака емкости p^+ -*n*-перехода. В работе [10] показано, что у p^+ -*n*-перехода с линейным градиентом концентрации примеси изменение знака емкости вызвано процессами в области перехода. Однако граничные условия для области *p*⁺-*n*-перехода представлены без учета процессов в квазинейтральной *п*-области.

В связи с этим исследованы зависимости дифференциальной емкости и тока p^+ -*n*-перехода с однородным легированием *n*-области от напряжения на области перехода. Рассмотрена емкость p^+ -*n*-перехода, которая образована изменением заряда в области перехода с учетом изменения электрического поля квазинейтральной *n*-области в режимах прямого и обратного включений. В режиме прямого включения p^+ -*n*-перехода поле в квазинейтральной *n*-области определено с учетом зависимости биполярной дрейфовой подвижности от концентрации неравновесных пар электрон-дырка.

Показано, что изменение знака емкости p^+-n -перехода с ростом уровня инжекции вызвано уменьшением биполярной дрейфовой подвижности в *n*-области с увеличением концентрации пар электрон–дырка током инжекции. Показано, что с увеличением обратного напряжения емкость p^+-n -перехода уменьшается и стремится к постоянному положительному значению.

2. Уравнения динамического равновесия *p*⁺-*n*-перехода

В состоянии термодинамического равновесия p^+ -*n*-перехода, энергетическая диаграмма которого показана на рисунке, точное распределение электрического поля и потенциала в области пространственного заряда (ОПЗ) перехода получено в работе [11].

При динамическом равновесии p^+ -*n*-перехода в ОПЗ перехода заряд электронов значительно меньше заряда дырок. Поэтому рекомбинацией электронов и дырок можно пренебречь. В этом случае токи дырок и электронов в ОПЗ p^+ -*n*-перехода не зависят от координаты x. Состояние динамического равновесия такого p^+ -*n*-перехода определит система уравнений:

$$\frac{j_p}{qD_p} = \frac{p(x)}{kT} \frac{d\varphi(x)}{dx} - \frac{dp(x)}{dx},\tag{1}$$

$$\frac{j_n}{qD_n} = \frac{n(x)}{kT} \frac{d\varphi(x)}{dx} + \frac{dn(x)}{dx},$$
(2)

$$\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} = \frac{4\pi q^2}{\varepsilon} \left[p(x) + n_T - p_T - n(x) \right], \qquad (3)$$

где j_p — ток дырок, j_n — ток электронов, p(x) и n(x) — распределения концентрации дырок и электронов соответственно, p_T и n_T — концентрация дырок и электронов в *n*-области при термодинамическом равновесии перехода; $\varphi(x) = -q\psi(x)$, где q — заряд электрона, а $\psi(x)$ — положительный потенциал, k — постоянная Больцмана, T — температура Кельвина, ε — диэлектрическая проницаемость решетки полупроводника; $D_p/\mu_p = D_n/\mu_n = kT/q$, где D_p и D_n — коэффициенты диффузии, а μ_p и μ_n — подвижности дырок и электронов.

Граничные условия для системы уравнений (1)–(3) представим в виде

$$\varphi(L) = 0, \tag{4}$$

[¶] E-mail: shekhov@isc.kharkov.ua

$$\varphi(0) = q(U_k \mp U), \tag{5}$$

$$p(L) = p_L, \tag{6}$$

$$p(0) = p_0(0) \pm \Delta p(0)$$

= $p_T e^{\frac{qU_k}{kT}} \left[1 \pm \Delta p(0) p_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}} \right],$ (7)

$$n(L) = n_L, \tag{8}$$

$$n(0) = n_0(0) \pm \Delta n(0) = n_T e^{\frac{qU_k}{kT}} \left[1 \pm \Delta n(0) n_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}} \right], \quad (9)$$

$$n(0) = n_T e^{-\frac{q(U_k \mp U)}{kT}} \mp \Delta n(0),$$
(10)

$$\left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{x=L} = \left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{L}.$$
 (11)

Здесь L — ширина ОПЗ перехода; U — напряжение, которое изменяет контактную разность потенциалов U_k ; $p_0(0)$ и $n_0(0)$ — концентрации дырок и электронов в p^+ -области p^+ -n-перехода при термодинамическом равновесии (см. рисунок); верхние знаки — для прямого включения, а нижние знаки — для обратного включения. Величины p_L , n_L , $\Delta p(0)$, $\Delta n(0)$ и $(d\varphi(x)/dx)_L$ зависят от напряжения U.

Представление n(0) в виде (9) и (10) дает возможность выразить $\Delta n(0)$ через n_L . Заметим, что условие (10) может быть использовано только в случае пренебрежимо малого изменения $U_k \mp U$ при замене распределения n(x) распределением Больцмана.

Концентрацию электронов n_L определяет условие квазинейтральности *n*-области, которое на границе с ОПЗ перехода имеет вид

$$n_L = n_T + p_L - p_T, \tag{12}$$

а концентрацию дырок $\Delta p(0)$ определяет условие квазинейтральности p^+ -области, которое на границе с ОПЗ перехода имеет вид

$$\Delta p(0) = \Delta n(0). \tag{13}$$

В режиме инжекции p^+ -*n*-переходом дырок в *n*-область квазинейтральность *n*-области устанавливает приход в нее электронов из омического контакта *n*-области. Это приводит к выполнению неравенства $\Delta p(x) > \Delta n(x)$ при $\Delta p(x) - \Delta n(x) \ll \Delta p(x), \Delta n(x)$. Поэтому плоскость раздела ОПЗ p^+ -*n*-перехода и квазинейтральной *n*-области при x = L содержит заряд дырок, который принадлежит ОПЗ перехода и квазинейтральной *n*-области. Таким образом, электрические поля ОПЗ перехода E(L) и квазинейтральной *n*-области E(L+0)отличны от нуля и противоположно направлены, т.е.

$$\left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{L} = -\left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{L+0}.$$
 (14)



Энергетическая диаграмма p^+ —*n*-перехода. ε_c — дно зоны проводимости, ε_v — потолок валентной зоны, ε_F — уровень Ферми, φ_k — величина потенциального барьера, L_0 — ширина области пространственного заряда p^+ —*n*-перехода.

При обратном включении p^+ -*n*-перехода поля E(L) и E(L+0) одинаково направлены и равны, т. е.

$$\left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{L} = \left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{L+0}.$$
 (15)

На границе ОПЗ p^+ -*n*-перехода и квазинейтральной *n*-области при x = L выполняется условие непрерывности тока

$$j = j(L+0), \tag{16}$$

где $j = j_p + j_n$ — ток в ОПЗ перехода, а $j(L+0) = j_p(L+0) + j_n(L+0)$ — ток в квазинейтральной *п*-области. Уравнение (16) определяет величину $(d\varphi(x)/dx)_I$.

Распределение концентраций p(x), n(x) и токи j_p и j_n в ОПЗ p^+-n -перехода в режимах прямого и обратного включений получим интегрированием уравнений (1) и (2) методом вариации постоянной.

Распределение концентрации дырок p(x), которое получаем интегрированием уравнения (1) при $j_p = 0$ от L до $x \, c \, \varphi(L) = 0$ и $p(L) = p_L$, имеет вид $p_L \exp[\varphi(x)/kT]$, где $p_L = \text{const}$ при U = const. Поэтому решение уравнения (1) ищем в виде

$$p(x) = c(x)e^{\frac{\varphi(x)}{kT}}.$$
(17)

Распределение концентрации электронов n(x), которое получаем интегрированием уравнения (2) при $j_n = 0$ от L до x с $\varphi(L) = \pm qU$ и $n(L) = n_L$, имеет вид $n_T \exp(\mp qU/kT) \exp[-\varphi(x)/kT]$. При |U| > 0 характер распределения концентрации электронов n(x) не зависит от величины напряжения U. Поэтому решение уравнения (2) ищем в виде

$$n(x) = C(x)e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}}.$$
(18)

Прямое включение p^+ —*n*-перехода. Из уравнения (1) с учетом (17), (4)–(7) получаем распределение концен-

трации дырок p(x) в виде

$$p(x) = p_T \left\{ p_L p_T^{-1} + \left[\left(1 + \Delta p(0) p_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}} \right) e^{\frac{qU}{kT}} - p_L p_T^{-1} \right] \right.$$
$$\times \left(\int_L^0 e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}} dx \right)^{-1} \int_L^x e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}} dx \left. \right\} e^{\frac{\varphi(x)}{kT}}$$
(19)

и ток дырок j_p в виде

$$j_{p} = qD_{p}p_{T} \left[\left(1 + \Delta p(0)p_{T}^{-1}e^{-\frac{qU_{k}}{kT}} \right) e^{\frac{qU}{kT}} - p_{L}p_{T}^{-1} \right] \\ \times \left(\int_{0}^{L} e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}} dx \right)^{-1}.$$
(20)

Из уравнения (2) с учетом (18), (4), (5), (8)–(10) получаем распределение концентрации электронов n(x) в виде

$$n(x) = n_T \left\{ n_L n_T^{-1} + \left[n_L n_T^{-1} - e^{-\frac{qU}{kT}} \left(1 + \Delta n(0) n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}} \right) \right] \times \left(\int_0^L e^{\frac{\varphi(x)}{kT}} dx \right)^{-1} \int_L^x e^{\frac{\varphi(x)}{kT}} dx \right\} e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}}$$
(21)

и ток электронов *j_n* в виде

$$j_{n} = qD_{n}n_{T} \left[n_{L}n_{T}^{-1} - \left(1 + \Delta n(0)n_{T}^{-1}e^{\frac{qU_{k}}{kT}} \right) e^{-\frac{qU}{kT}} \right] \\ \times \left(\int_{0}^{L} e^{\frac{q(x)}{kT}} dx \right)^{-1},$$
(22)

а также в виде

$$j_n = q D_n n_T \Delta n(0) e^{\frac{q U_k}{kT}} \left(\int_0^L e^{\frac{\varphi(x)}{kT}} dx \right)^{-1}.$$
 (23)

Распределение электрического поля и потенциала в ОПЗ p^+ -*n*-перехода определит решение уравнения (3), которое с учетом (19) и (21) принимает вид

$$\frac{d^{2}\varphi(x)}{dx^{2}} = \frac{4\pi q^{2}n_{T}}{\varepsilon} \Biggl\{ p_{L}n_{T}^{-1}e^{\frac{\varphi(x)}{kT}} + p_{T}n_{T}^{-1} \Biggl[\Biggl(1 + \Delta p(0)p_{T}^{-1}e^{-\frac{qU_{k}}{kT}} \Biggr) e^{\frac{qU}{kT}} - p_{L}p_{T}^{-1} \Biggr] \\
\times \Biggl(\int_{L}^{0} e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}} dx \Biggr)^{-1} e^{\frac{\varphi(x)}{kT}} \int_{L}^{x} e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}} dx + 1 - p_{T}n_{T}^{-1} \\
- n_{L}n_{T}^{-1}e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}} + \Biggl[n_{L}n_{T}^{-1} - \Biggl(1 + \Delta n(0)n_{T}^{-1}e^{\frac{qU_{k}}{kT}} \Biggr) e^{-\frac{qU}{kT}} \Biggr] \\
\times \Biggl(\int_{L}^{0} e^{\frac{\varphi(x)}{kT}} dx \Biggr)^{-1} e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}} \int_{L}^{x} e^{\frac{\varphi(x)}{kT}} dx \Biggr\}.$$
(24)

Физика и техника полупроводников, 2013, том 47, вып. 4

Получение зависимости $\varphi(x)$ из уравнения (24) представляет собой сложную задачу. Однако можно приближенно определить величину $(d\varphi(x)/dx)_{x=0}$, которая необходима для получения зависимости дифференциальной емкости p^+ -*n*-перехода от напряжения. Для этого уравнение (24) умножаем на $2d\varphi(x)/dx$, интегрируем от *L* до 0 с учетом (4), (5), (11) и получаем

$$\frac{d\varphi(x)}{dx}\Big|_{x=0} = -\left(\frac{8\pi q^2 kT n_T}{\varepsilon}\right)^{1/2} \begin{cases} p_L n_T^{-1} \left(e^{\frac{q(U_k-U)}{kT}} - 1\right) \\ + p_T n_T^{-1} \left[\left(1 + \Delta p(0)p_T^{-1}e^{-\frac{qU_k}{kT}}\right)e^{\frac{qU}{kT}} - p_L p_T^{-1}\right] \\ \times \left(\int_L^0 e^{-\frac{q(x)}{kT}} dx\right)^{-1} \left[e^{\frac{q(U_k-U)}{kT}} \int_L^0 e^{-\frac{q(x)}{kT}} dx + L\right] \\ - (1 - p_T n_T^{-1}) \frac{q(U_k - U)}{kT} - n_L n_T^{-1} (1 - e^{-\frac{q(U_k - U)}{kT}}) \\ - n_T p_T^{-1} \left[n_L n_T^{-1} - e^{-\frac{qU}{kT}} (1 + \Delta n(0)n_T^{-1}e^{\frac{qU_k}{kT}})\right] \\ \times \left(\int_L^0 e^{\frac{q(x)}{kT}} dx\right)^{-1} \left[e^{-\frac{q(U_k - U)}{kT}} \int_L^0 e^{\frac{q(x)}{kT}} dx + L\right] \\ + \frac{\varepsilon}{8\pi q^2 kT n_T} \left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_L^2 \end{cases}^{1/2}, \qquad (25)$$

где знак минус перед правой частью определяет направление поля. Произведения экспоненты, интеграла и производной проинтегрированы по частям.

Чтобы упростить получение величины $(d\varphi(x)/dx)_L$, учтем, что у p^+-n -перехода $j_p \gg j_n$. Тогда условие (16) можно заменить условием

$$j_p = j_p(L+0).$$
 (26)

Ток $j_p(L+0)$ получим при следующих допущениях. Полагаем, что длина *n*-области $l \ll L_p$ — диффузионной длины дырок в ней, а базовый контакт *n*-области не оказывает существенного влияния на рекомбинацию электронов и дырок. В этом случае диффузионным током дырок в квазинейтральной *n*-области можно пренебречь. Дрейфовый ток дырок $j_p(L+0)$ с учетом (14) представим в виде

$$j_p(L+0) = -\mu_p p_L \left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_L.$$
 (27)

Из уравнения (26) с учетом (20), (27) и соотношения Эйнштейна получаем

$$\left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{L} = -kT(p_{L}p_{T}^{-1})^{-1} \times \left[\left(1 + \Delta p(0)p_{T}^{-1}e^{-\frac{qU_{k}}{kT}}\right)e^{\frac{qU}{kT}} - p_{L}p_{T}^{-1}\right]\left(\int_{0}^{L}e^{\frac{\varphi(x)}{kT}}dx\right)^{-1}.$$
(28)

Интегралы и величину L в (25) и (28) определим приближенно. Из (24) при $j_p = j_n = 0$, $p_L = p_T$, $n_L = n_T$

и замене $\varphi(x)$ на $\varphi_0(x)$ получаем уравнение состояния термодинамического равновесия p^+ -*n*-перехода в виде

$$\frac{d^2\varphi_0(x)}{dx^2} = \frac{4\pi q^2 n_T}{\varepsilon} \Big[p_T n_T^{-1} e^{\frac{\varphi_0(x)}{kT}} + 1 - p_T n_T^{-1} - e^{-\frac{\varphi_0(x)}{kT}} \Big].$$
(29)

Интегрируем уравнение (29) от L_0 до x с граничными условиями $\varphi_0(L_0) = 0$ и $(d\varphi_0(x)/dx)_{x=L_0} = 0$ и получаем

$$\frac{d\varphi_0(x)}{dx} = -\left(\frac{8\pi q^2 k T n_T}{\varepsilon}\right)^{1/2} \left[p_T n_T^{-1} \left(e^{\frac{\varphi_0(x)}{kT}} - 1 \right) + \left(1 - p_T n_T^{-1}\right) \frac{\varphi_0(x)}{kT} - \left(1 - e^{-\frac{\varphi_0(x)}{kT}}\right) \right]^{1/2}.$$
 (30)

В ОПЗ p^+ -*n*-перехода заряд дырок значительно больше заряда ионов доноров и электронов. Поэтому уравнение (30) можно представить в приближенном виде

$$\frac{d\varphi_0(x)}{dx} = -\left(\frac{8\pi q^2 kT n_T}{\varepsilon}\right)^{1/2} \times (p_T n_T^{-1})^{1/2} e^{\frac{\varphi_0(x)}{2kT}} \left(1 - e^{-\frac{\varphi_0(x)}{kT}}\right)^{1/2}.$$
 (31)

. ...

При

$$\int_{0}^{x} \left(1 - e^{-\frac{\varphi_0(x)}{kT}}\right)^{1/2} dx \approx \int_{0}^{x} dx$$
(32)

из (31) с учетом (4), (5) получаем

$$\begin{split} L &= \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi q^2 n_T}\right)^{1/2} (p_T n_T^{-1})^{-1/2} \left(1 - e^{-\frac{q(U_k \mp U)}{2kT}}\right), \quad (33) \\ \int_0^L e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}} dx &= \int_0^L e^{-\frac{\varphi_0(x)}{kT}} dx \\ &= -\left(\frac{8\pi q^2 n_T kT}{\varepsilon}\right)^{1/2} (p_T n_T^{-1})^{-1/2} \int_{q(U \mp U_k)}^0 e^{-\frac{3\varphi_0(x)}{2kT}} d\varphi_0(x) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi q^2 n_T}\right)^{1/2} (p_T n_T^{-1})^{-1/2} \left(1 - e^{-\frac{3q(U_k \mp U)}{2kT}}\right), \quad (34) \\ &\int_0^L e^{\frac{\varphi(x)}{kT}} dx = \int_0^L e^{\mp \frac{qU}{kT}} e^{\frac{\varphi_0(x)}{kT}} dx \\ &= -\left(\frac{\varepsilon}{8\pi q^2 n_T kT}\right)^{1/2} (p_T n_T^{-1})^{-1/2} e^{\mp \frac{qU}{kT}} \int_{qU_k}^{\pm qU} e^{\frac{\varphi_0(x)}{2kT}} d\varphi_0(x) \\ &= \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi q^2 n_T}\right)^{1/2} (p_T n_T^{-1})^{-1/2} e^{\mp \frac{qU}{kT}} e^{\frac{qU_k}{2kT}} \left(1 - e^{-\frac{q(U_k \mp U)}{2kT}}\right). \end{split}$$

Наличие $\exp(\mp \frac{qU}{kT})$ в (35) обусловлено требованием равенства максимумов подынтегральных функций в первом и втором интегралах при x = 0, так как $\varphi_0(0) = qU_k$, а $\varphi(0) = q(U_k \mp U)$.

Уравнение (25) с учетом (28), (33)–(35) принимает вид

$$\left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{x=0} = -\left(\frac{8\pi q^2 kT n_T}{\varepsilon}\right)^{1/2} \begin{cases} p_T n_T^{-1} (1 + \Delta p(0)) \\ \times p_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}} e^{\frac{qU_k}{kT}} - p_L n_T^{-1} - 3p_T n_T^{-1} \left[(1 + \Delta p(0) p_T^{-1}) \\ \times e^{-\frac{qU_k}{kT}} e^{\frac{qU}{kT}} - p_L n_T^{-1} \right] (1 - e^{-\frac{q(U_k - U)}{2kT}}) (1 - e^{-\frac{3q(U_k - U)}{2kT}})^{-1} \\ + (1 - p_T n_T^{-1}) \frac{q(U_k - U)}{kT} - n_L n_T^{-1} (1 - e^{-\frac{qU_k}{kT}}) \\ + \left[n_L n_T^{-1} e^{\frac{qU}{kT}} - (1 + \Delta n(0) n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}}) \right] (1 - e^{-\frac{qU_k}{2kT}}) e^{-\frac{qU_k}{2kT}} \\ + 2.25 p_T n_T^{-1} (p_L p_T^{-1})^{-2} \left[(1 + \Delta p(0) p_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}}) e^{\frac{qU}{kT}} \\ - p_L p_T^{-1} \right]^2 (1 - e^{-\frac{3q(U_k \pm U)}{kT}})^{-2} \end{cases}^{1/2}.$$
(36)

В режиме прямого включения p^+ -*n*-перехода электрические поля ОПЗ перехода и квазинейтральной *n*-области направлены противоположно. Поэтому заряд *Q*, который определяет дифференциальную емкость p^+ -*n*-перехода в режиме прямого включения, представим в виде

$$Q = \frac{\varepsilon}{4\pi q} \left\{ \left| \left(\frac{d\varphi(x)}{dx} \right)_{x=0} \right| - \left| \left(\frac{d\varphi(x)}{dx} \right)_{L+0} \right| \right\}$$
$$= \frac{\varepsilon}{4\pi q} \left| \left(\frac{d\varphi(x)}{dx} \right)_{x=0} - \left(\frac{d\varphi(x)}{dx} \right)_{L} \right|.$$
(37)

Подставляем (36), (12), (28), (34) в (37) и при

$$\Delta p(0) p_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}} \ll 1; \quad e^{-\frac{3q(U_k-U)}{2kT}} \ll 1; \quad e^{-\frac{q(U_k-U)}{kT}} \ll 1;$$
$$\left[n_L n_T^{-1} e^{\frac{qU}{kT}} - \left(1 + \Delta n(0) n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}}\right) \right] \times \left[\left(1 - e^{-\frac{qU_k}{2kT}}\right) e^{-\frac{qU_k}{2kT}} \right] \ll n_L n_T^{-1}$$
(38)

получаем

$$Q = qn_T \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi q^2 n_T}\right)^{1/2} \left\{ \left[p_T n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}} - 2p_L n_T^{-1} - 3p_T n_T^{-1} \right] \times \left(e^{\frac{qU}{kT}} - p_L p_T^{-1} \right) \left(1 - e^{-\frac{q(U_k - U)}{2kT}} \right) + \left(1 - p_T n_T^{-1} \right) \frac{q(U_k - U)}{kT} - 1 + p_T n_T^{-1} + 2.25 p_T n_T^{-1} (p_L p_T^{-1})^{-2} \left(e^{\frac{qU}{kT}} - p_L p_T^{-1} \right)^2 \right]^{1/2} - 1.5 (p_T n_T^{-1})^{1/2} (p_L p_T^{-1})^{-1} \left(e^{\frac{qU}{kT}} - p_L p_T^{-1} \right) \right\}.$$
(39)

Обратное включение p^+ -*n*-перехода. Из уравнения (1) с учетом (17), (4)-(7) получаем распределение

концентрации дырок p(x) в виде

$$p(x) = p_T \left\{ p_L p_T^{-1} - \left[p_L p_T^{-1} - \left(1 - \Delta p(0) p_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}} \right) e^{-\frac{qU}{kT}} \right] \times \left(\int_{L}^{0} e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}} dx \right)^{-1} \int_{L}^{x} e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}} dx \right\} e^{\frac{\varphi(x)}{kT}}$$
(40)

и ток дырок j_p в виде

Ĵ

$$\dot{p}_{p} = -qD_{p}p_{T} \left[p_{L}p_{T}^{-1} - \left(1 - \Delta p(0)p_{T}^{-1}e^{-\frac{qU_{k}}{kT}} \right) e^{-\frac{qU}{kT}} \right] \\ \times \left(\int_{L}^{0} e^{-\frac{q(x)}{kT}} dx \right)^{-1}.$$
(41)

Из уравнения (2) с учетом (18), (4), (5), (8)–(10) получаем распределение концентрации электронов n(x) в виде

$$n(x) = n_T \left\{ n_L n_T^{-1} + \left[\left(1 - \Delta n(0) n_T^{-1} e^{\frac{q U_k}{kT}} \right) e^{\frac{q U}{kT}} - n_L n_T^{-1} \right] \right.$$
$$\times \left(\int_L^0 e^{\frac{\varphi(x)}{kT}} dx \right)^{-1} \int_L^x e^{\frac{\varphi(x)}{kT}} dx \left\} e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}}$$
(42)

и ток электронов j_n в виде

1

$$j_{n} = -qD_{n}n_{T} \left[\left(1 - \Delta n(0)n_{T}^{-1}e^{\frac{qU_{k}}{kT}} \right) e^{\frac{qU}{kT}} - n_{L}n_{T}^{-1} \right] \\ \times \left(\int_{0}^{L} e^{\frac{q(x)}{kT}} dx \right)^{-1},$$
(43)

а также в виде

$$j_n = -qD_n\Delta n(0)e^{\frac{qU_k}{kT}} \left(\int\limits_0^L e^{\frac{\varphi(x)}{kT}}dx\right)^{-1}.$$
 (44)

Подставляем (40) и (42) в (3) и интегрируем от L до 0 с учетом (4), (5), (11). Тогда получим

$$\left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{x=0} = -\left(\frac{8\pi q^2 kT n_T}{\varepsilon}\right)^{1/2} \left\{ p_L n_T^{-1} \left(e^{\frac{q(U_k+U)}{kT}} - 1\right) - p_T n_T^{-1} \left[p_L p_T^{-1} - \left(1 - \Delta p(0) p_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}}\right) e^{-\frac{qU}{kT}}\right] \\
\times \left(\int_{L}^{0} e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}} dx\right)^{-1} \left[e^{\frac{q(U_k+U)}{kT}} \int_{L}^{0} e^{-\frac{\varphi(x)}{kT}} dx + L\right] \\
+ (1 - p_T n_T^{-1}) \frac{q(U_k + U)}{2kT} - n_L n_T^{-1} (1 - e^{-\frac{q(U_k+U)}{kT}}) \\
+ \left[\left(1 - \Delta n(0) n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}}\right) e^{\frac{qU}{kT}} - n_L n_T^{-1}\right] \\
\times \left(\int_{L}^{0} e^{\frac{\varphi(x)}{kT}} dx\right)^{-1} \left[e^{-\frac{q(U_k+U)}{kT}} \int_{L}^{0} e^{\frac{\varphi(x)}{kT}} dx + L\right] \\
+ \frac{\varepsilon}{8\pi q^2 kT n_T} \left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_L^2 \right]^{1/2}.$$
(45)

Физика и техника полупроводников, 2013, том 47, вып. 4

Дрейфовый ток дырок $j_{\,p}(L+0)$ представим с учетом (15) в виде

$$j_p(L+0) = \mu_p p_L \left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_L.$$
(46)

Из уравнения (26) с учетом (41), (34), (46) и соотношения Эйнштейна получаем

$$\left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{L} = -1.5 \left(\frac{8\pi q^{2}kTn_{T}}{\varepsilon}\right)^{1/2} (p_{T}n_{T}^{-1})^{1/2} (p_{L}p_{T}^{-1})^{-1} \times \left[p_{L}p_{T}^{-1} - \left(1 - \Delta p(0)p_{T}^{-1}e^{-\frac{qU_{k}}{kT}}\right)e^{-\frac{qU}{kT}}\right] \left(1 - e^{-\frac{3q(U_{k}+U)}{2kT}}\right)^{-1}.$$
(47)

С учетом (33)-(35), (47) уравнение (45) принимает вид

$$\left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{x=0} = -\left(\frac{8\pi q^2 kT n_T}{\varepsilon}\right)^{1/2} \left\{ p_T n_T^{-1} \left(1 - \Delta p(0)\right) \times p_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}}\right) e^{\frac{qU_k}{kT}} - p_L n_T^{-1} + 3p_T n_T^{-1} \left[p_L p_T^{-1} - \left(1 - \Delta p(0)\right) \times p_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}}\right) e^{-\frac{qU}{kT}}\right] \left(1 - e^{-\frac{q(U_k+U)}{2kT}}\right) \left(1 - e^{-\frac{3q(U_k+U)}{2kT}}\right)^{-1} + \left(1 - p_T n_T^{-1}\right) \frac{q(U_k + U)}{2kT} - n_L n_T^{-1} \left(1 - e^{-\frac{q(U_k+U)}{kT}}\right) - \left[\left(1 - \Delta n(0)n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}}\right) - n_L n_T^{-1} e^{-\frac{qU}{kT}}\right] \left(1 - e^{-\frac{qU_k}{2kT}}\right) e^{-\frac{qU_k}{2kT}} + 2.25 p_T n_T^{-1} \left(p_L p_T^{-1}\right)^{-2} \left[p_L p_T^{-1} - \left(1 - \Delta n(0)n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}}\right) \times e^{-\frac{qU}{kT}}\right]^2 \left(1 - e^{-\frac{3q(U_k+U)}{2kT}}\right)^{-2} \right\}^{1/2}.$$
(48)

В режиме обратного включения p^+ -*n*-перехода электрические поля ОПЗ и квазинейтральной *n*-области направлены одинаково. Поэтому заряд *Q*, который определяет дифференциальную емкость p^+ -*n*-перехода в режиме обратного включения, представим в виде

$$Q_{1} = \frac{\varepsilon}{4\pi q} \left\{ \left| \left(\frac{d\varphi(x)}{dx} \right)_{x=0} \right| + \left| \left(\frac{d\varphi(x)}{dx} \right)_{L+0} \right| \right\}$$
$$= \frac{\varepsilon}{4\pi q} \left| \left(\frac{d\varphi(x)}{dx} \right)_{x=0} + \left(\frac{d\varphi(x)}{dx} \right)_{L} \right|. \tag{49}$$

Подставляем (47), (48), (12) в (49) и при

$$\Delta p(0) p_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}} \ll 1; \quad e^{-\frac{3q(U_k-U)}{2kT}} \ll 1; \quad e^{-\frac{q(U_k-U)}{kT}} \ll 1;$$

$$\left[\left(1 - \Delta n(0) n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}} \right) - n_L n_T^{-1} e^{-\frac{qU}{kT}} \right] \times \left(1 - e^{-\frac{qU_k}{2kT}} \right) e^{-\frac{qU_k}{2kT}} \ll n_L n_T^{-1} \quad (50)$$

получаем

$$Q = qn_T \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi q^2 n_T}\right)^{1/2} \left\{ \left[p_T n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}} - 2p_L n_T^{-1} + 3p_T n_T^{-1} \right] \times \left(p_L p_T^{-1} - e^{-\frac{qU}{kT}} \right) \left(1 - e^{-\frac{q(U_k+U)}{2kT}} \right) + \left(1 - p_T n_T^{-1} \right) \frac{q(U_k+U)}{kT} - 1 + p_T n_T^{-1} + 2.25 p_T n_T^{-1} (p_L p_T^{-1})^{-2} \left(p_L p_T^{-1} - e^{-\frac{qU}{kT}} \right)^2 \right]^{1/2} + 1.5 (p_T n_T^{-1})^{1/2} (n_L n_T^{-1})^{-1} \left(p_L p_T^{-1} - e^{-\frac{qU}{kT}} \right)^2 \right\}.$$
(51)

Высокий уровень инжекции. Величина $(d\varphi(x)/dx)_L$ в виде (28) и заряд Q в виде (39) сраведливы при низких уровнях инжекции p^+ -*n*-перехода, так как при их получении полагали, что подвижности неравновесных и равновесных носителей заряда одного знака в квазинейтральной *n*-области равны.

Однако при увеличении уровня инжекции p^+ -*n*-перехода различие подвижностей неравновесных и равновесных носителей заряда в квазинейтральной *n*-области станет значительным. Это можно показать следующим образом. Биполярную дрейфовую подвижность μ определяет формула [12]

$$\mu = (p_T - n_T)(n_T \mu_p^{-1} + p_T \mu_n^{-1})^{-1}.$$
 (52)

Формула (52) получена при умножении уравнения непрерывности для дырок на $\sigma_{n0} = q\mu_n n_T$ и уравнения непрерывности для электронов на $\sigma_{p0} = q\mu_p p_T$. При умножении уравнения непрерывности для дырок на $\sigma_n = q\mu_n n$ и уравнения непрерывности для электронов на $\sigma_p = q\mu_p p$, где $n = n_T + \Delta n$ и $p = p_T + \Delta p$, получаем биполярную подвижность μ в виде

$$\mu = (p - n)(n\mu_p^{-1} + p\mu_n^{-1})^{-1}$$
$$= (p_T - n_T)(n\mu_p^{-1} + p\mu_n^{-1})^{-1}.$$
 (53)

Из (53) следует, что с ростом концентрации электронов *n* и дырок *p* за счет увеличения неравновесных концентраций электронов Δn и дырок Δp подвижность *µ* уменьшается и может стать значительно меньше подвижностей μ_p и μ_n . Поэтому при высоких уровнях инжекции p^+ -*n*-перехода ток $j_p(L+0)$ представим в виде

$$j_{p}(L+0) = -[\mu_{p}p_{T} + \mu(p_{L} - p_{T})] \left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{L}$$
$$= -\mu_{p}p_{T}[1 + \mu\mu_{p}^{-1}(p_{L}p_{T}^{-1} - 1)] \left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{L},$$
(54)

где $p_L - p_T = \Delta p$. Из уравнения (26) с учетом (20), (34), (54) и соотношения Эйнштейна получаем

$$\left(\frac{d\varphi(x)}{dx}\right)_{x=L} = -1.5 \left(\frac{8\pi q^2 k T n_T}{\varepsilon}\right)^{1/2} \times (p_T n_T^{-1})^{1/2} \left[1 + \mu \mu_p^{-1} (p_L p_T^{-1} - 1)\right]^{-1} \times \left[\left(1 + \Delta p(0) p_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}}\right) e^{\frac{qU}{kT}} - p_L p_T^{-1} \right] \left(1 - e^{-\frac{3(U_k - U)}{2kT}}\right)_{(55)}^{-1}.$$

Подставляем (36), (12), (55) в (37) и с учетом (38) получаем заряд Q в виде

$$Q_{1} = qn_{T} \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi q^{2} n_{T}} \right)^{1/2} \left\{ \left[p_{T} n_{T}^{-1} e^{\frac{qU_{k}}{kT}} - 2p_{L} p_{T}^{-1} - 3p_{T} n_{T}^{-1} \left(e^{\frac{qU}{kT}} - p_{L} p_{T}^{-1} \right) \left(1 - e^{-\frac{q(U_{k}-U)}{2kT}} \right) + (1 - p_{T} n_{T}^{-1}) \frac{q(U_{k}-U)}{kT} - 1 + p_{T} n_{T}^{-1} + 2.25 p_{T} n_{T}^{-1} \\ \times \left[1 + \mu \mu_{p}^{-1} (p_{L} p_{T}^{-1} - 1) \right]^{-2} \left(e^{\frac{qU}{kT}} - p_{L} p_{T}^{-1} \right)^{2} \right]^{1/2} \\ - 1.5 (p_{T} n_{T}^{-1})^{1/2} \left[1 + \mu \mu_{p}^{-1} (p_{L} p_{T}^{-1} - 1) \right]^{-1} \left(e^{\frac{qU}{kT}} - p_{L} p_{T}^{-1} \right)^{2} \right]^{1/2}$$
(56)

Отметим, что уравнение (56) определяет заряд Q во всем диапазоне уровней инжекции, так как при $\mu = \mu_p$ из (56) получается заряд Q в виде (39).

Зависимость граничных концентраций дырок и электронов от напряжения на области *p⁺-n*-перехода

Зависимость концентрации дырок и электронов на границах ОПЗ p-n-перехода от напряжения на ОПЗ перехода определялась и анализировалась в ряде работ [8,13–20]. В них получение граничных условий ОПЗ p-n-перехода основано на различных приближениях в представлении ОПЗ перехода без рассмотрения условий динамического равновесия.

Полагаем, что установление динамического равновесия p^+-n -перехода определяют процессы, которые аналогичны процессам установления динамического равновесия в p^+-p -переходе в работе [21]. При подаче на p^+-n -переход внешнего напряжения в соответствии с принципом ле-Шателье–Брауна [22] изменения распределений концентрации дырок и электронов в ОПЗ перехода ослабляют действие внешнего напряжения. Это значит, что изменения в ОПЗ p^+-n -перехода направлены на установление состояния с током, равным нулю (бестоковое состояние), которое не может быть реализовано. Установлению бестокового состояния в p^+-n переходе препятствует недостаток заряда дырок и заряда электронов при прямом включении и избыток заряда дырок и заряда электронов при обратном включении.

Заряд в ОПЗ p^+ -*n*-перехода в бестоковом состоянии и заряд, который препятствует установлению бестокового состояния, определяют заряд в ОПЗ перехода при динамическом равновесии перехода. Это положение справедливо для заряда дырок и для заряда электронов в отдельности и определяет зависимость граничных концентраций носителей заряда ОПЗ p^+ -*n*-перехода от напряжения на ОПЗ перехода.

В связи с этим рассмотрим бестоковое состояние p^+-n -перехода для режимов прямого и обратного включений. В бестоковом состоянии p^+-n -перехода распределение концентрации дырок $p_1(x)$ получим из (19) или (40) при $j_p = 0$ и замене p(x) на $p_1(x)$ и $\varphi(x)$ на $\varphi_1(x)$ в виде

$$p_1(x) = p_L e^{\frac{\varphi_1(x)}{kT}};$$
 (57)

распределение концентрации электронов $n_1(x)$ получим из (21) или (42) при $j_n = 0$ и замене n(x) на $n_1(x)$ и $\varphi(x)$ на $\varphi_1(x)$ в виде

$$n_1(x) = n_L e^{-\frac{\varphi_1(x)}{kT}}.$$
 (58)

Уравнение (3) при замене p(x) на $p_1(x)$, n(x) на $n_1(x)$ и $\varphi(x)$ на $\varphi_1(x)$ с учетом (57) и (58) принимает вид

$$\frac{d^2 \varphi_1(x)}{dx^2} = \frac{4\pi q^2 n_T}{\varepsilon} \times \left[p_L n_T^{-1} e^{\frac{\varphi_1(x)_k}{kT}} + 1 - p_T n_T^{-1} - n_L n_T^{-1} e^{-\frac{\varphi_1(x)}{kT}} \right].$$
(59)

Граничные условия для уравнения (59) представим в виде

$$\varphi_1(L_1) = 0,$$
 (60)

$$\varphi_1(0) = q(U_k \mp U), \tag{61}$$

$$p_L e^{\frac{\varphi_1(0)}{kT}} = p_1(0) = p_T e^{\frac{qU_k}{kT}} \left[1 \pm \Delta p_1(0) p_T^{-1} e^{-\frac{qU}{kT}} \right], \quad (62)$$

$$n_L e^{\frac{-MT}{kT}} = n_1(0) = n_L e^{-\frac{MT}{kT}}, \qquad (63)$$
$$\left(\frac{d\varphi_1(x)}{d\varphi_1(x)}\right) = 0 \qquad (64)$$

$$\left(\frac{u\varphi_1(x)}{dx}\right)_{x=L_1} = 0, \tag{64}$$

где $\Delta p_1(0) = \Delta n_1(0) = \pm [n_1(0) - n_0(0)]$, а $n_0(0)$ — концентрация электронов при термодинамическом равновесии p^+ -*n*-перехода. Здесь U_1 — напряжение, которое изменяет разность потенциалов U_k , а L_1 — ширина ОПЗ p^+ -*n*-перехода.

Интегрируем уравнение (59) от L_1 до 0 с учетом (60)–(64) и получаем

$$\left(\frac{d\varphi_{1}(x)}{dx}\right)_{x=0}^{2} = \frac{8\pi q^{2}kTn_{T}}{\varepsilon}$$

$$\times \left[p_{T}n_{T}^{-1}\left(1 \pm \Delta p_{1}(0)p_{T}^{-1}e^{-\frac{qU_{k}}{kT}}\right)e^{\frac{qU_{k}}{kT}} - p_{L}n_{T}^{-1}\right.$$

$$\left. + \left(1 - p_{T}n_{T}^{-1}\right)\frac{q(U_{k} \mp U_{1})}{kT} - n_{L}n_{T}^{-1}\left(1 - e^{-\frac{q(U_{k} \mp U_{1})}{kT}}\right)\right]. \quad (65)$$

Физика и техника полупроводников, 2013, том 47, вып. 4

Заряд в ОПЗ p^+ -*n*-перехода в бестоковом состоянии равен

$$Q_{1} = \frac{\varepsilon}{4\pi q} \left| \left(\frac{d\varphi_{1}(x)}{dx} \right)_{x=0} \right| = q n_{T} \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi q^{2} n_{T}} \right)^{1/2} \\ \times \left\{ p_{T} n_{T}^{-1} \left(1 \pm \Delta p_{1}(0) p_{T}^{-1} e^{-\frac{qU_{k}}{kT}} \right) e^{\frac{\varepsilon U_{k}}{kT}} - p_{L} n_{T}^{-1} \\ + \left(1 - p_{T} n_{T}^{-1} \right) \frac{q(U_{k} \mp U_{1})}{kT} - n_{L} n_{T}^{-1} \left(1 - e^{-\frac{q(U_{k} \mp U_{1})}{kT}} \right) \right\}^{1/2}.$$
(66)

При

$$\Delta p_1(0) p_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}} \ll 1; \quad e^{-\frac{q(U_k \mp U_1)}{kT}} \ll 1 \tag{67}$$

с учетом (12) из (66) получаем

$$Q_{1} = qn_{T} \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi q^{2} n_{T}}\right)^{1/2} \left[p_{T} n_{T}^{-1} e^{\frac{qU_{k}}{kT}} - 2p_{L} n_{T}^{-1} + (1 - p_{T} n_{T}^{-1}) \frac{q(U_{k} \mp U_{1})}{kT} - 1 + p_{T} n_{T}^{-1}\right]^{1/2}.$$
 (68)

. ...

Установлению бестокового состояния в p^+ -*n*-переходе препятствует в режиме прямого включения недостаток заряда дырок ΔQ_p^- , который с учетом (6) и (33) представим в виде

$$\Delta Q_p^- = q[p(L) - p_T]L = qn_T \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi q^2 n_T}\right)^{1/2} \times (p_T n_T^{-1})^{1/2} (p_L p_T^{-1} - 1) \left(1 - e^{-\frac{q(U_k - U)}{2kT}}\right), \quad (69)$$

а в режиме обратного включения — избыток заряда дырок ΔQ_p^+ , который с учетом (6) и (33) представим в виде

$$\Delta Q_p^+ = q[p_T - p(L)]L = qn_T \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi q^2 n_T}\right)^{1/2} \times (p_T n_T^{-1})^{1/2} (1 - p_L p_T^{-1}) \left(1 - e^{-\frac{q(U_k + U)}{2kT}}\right).$$
(70)

Установлению бестокового состояния в p^+ -*n*-переходе также препятствует недостаток заряда электронов в режиме прямого включения и избыток заряда электронов в режиме обратного включения. Однако каждый из этих зарядов электронов значительно меньше соответствующего заряда дырок. Поэтому этими зарядами электронов можно пренебречь.

Таким образом, условие динамического равновесия p^+ -*n*-перехода в режиме прямого включения опишет уравнение

$$Q = Q_1 - \Delta Q_p^-, \tag{71}$$

а в режиме обратного включения — уравнение

$$Q = Q_1 + \Delta Q_p^+. \tag{72}$$

Условия динамического равновесия p^+ -*n*-перехода в режимах прямого и обратного включения можно также

описать отдельными уравнениями для дырок и электронов, которые аналогичны уравнениям (71) и (72).

Уравнение (71) с учетом (56), (68), (69) принимает вид

$$\left[p_T n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}} - 2p_L n_T^{-1} - 3p_T n_T^{-1} \left(e^{\frac{qU}{kT}} - p_L p_T^{-1} \right) \right] \\ \times \left(1 - e^{-\frac{q(U_k - U)}{2kT}} \right) + \left(1 - p_T n_T^{-1} \right) \frac{q(U_k - U)}{kT} - 1 + p_T n_T^{-1} \\ + 2.25 p_T n_T^{-1} \left[1 + \mu \mu_p^{-1} (p_L p_T^{-1} - 1) \right]^{-2} \left(e^{\frac{qU}{kT}} - p_L p_T^{-1} \right)^2 \right]^{1/2} \\ - 1.5 (p_T n_T^{-1})^{1/2} \left[1 + \mu \mu_p^{-1} (p_L p_T^{-1} - 1) \right]^{-1} \left(e^{\frac{qU}{kT}} - p_L p_T^{-1} \right) \\ = \left[p_T n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}} - 2p_L n_T^{-1} + \left(1 - p_T n_T^{-1} \right) \frac{q(U_k - U_1)}{kT} \\ - 1 + p_T n_T^{-1} \right]^{1/2} - \left(p_T n_T^{-1} \right)^{1/2} \left(p_L p_T^{-1} - 1 \right) \left(1 - e^{-\frac{q(U_k - U)}{2kT}} \right).$$

$$(73)$$

Уравнение (72) с учетом (51), (68), (70) принимает вид

$$\begin{bmatrix} p_T n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}} - 2p_L n_T^{-1} + 3p_T n_T^{-1} (p_L p_T^{-1} - e^{-\frac{qU}{kT}}) \\ \times (1 - e^{-\frac{q(U_k + U)}{2kT}}) + (1 - p_T n_T^{-1}) \frac{q(U_k + U)}{kT} \\ -1 + p_T n_T^{-1} + 2.25 p_T n_T^{-1} (p_L p_T^{-1})^{-2} (p_L p_T^{-1} - e^{-\frac{qU}{kT}})^2 \end{bmatrix}^{1/2} \\ + 1.5 (p_T n_T^{-1})^{1/2} (p_L p_T^{-1})^{-1} (p_L p_T^{-1} - e^{-\frac{qU}{kT}}) \\ = \begin{bmatrix} p_T n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}} - 2p_L n_T^{-1} + (1 - p_T n_T^{-1}) \frac{q(U_k + U_1)}{kT} \\ -1 + p_T n_T^{-1} \end{bmatrix}^{1/2} + (p_T n_T^{-1})^{1/2} (1 - p_L p_T^{-1}) (1 - e^{-\frac{q(U_k + U_1)}{2kT}}).$$
(74)

Уравнения (73) и (74) можно решить приближенно. Для диапазона напряжений U, при которых в квадратных скобках первый член значительно больше остальных членов, корень квадратный извлекаем приближенно. Произведениями с $\exp(-qU_k/2kT)$ пренебрегаем. Тогда при

$$e^{-\frac{q(U_k \mp U)}{2kT}} \ll 1 \tag{75}$$

уравнение (73) принимает вид

$$(p_L p_T^{-1})^2 + (2.5\mu_p \mu^{-1} - 2)p_L p_T^{-1} - (1.5e^{\frac{qU}{kT}} + 1)\mu_p \mu^{-1} + 1 = 0, \qquad (76)$$

а уравнение (74) принимает вид

$$(p_L p_T^{-1})^2 + 0.5 p_L p_T^{-1} - 1.5 e^{-\frac{qU}{kT}} = 0.$$
 (77)

Отрицательный корень уравнений (76), (77) не имеет физического смысла. Из (76) получаем

$$p_L p_T^{-1} = \left[\left(1.5e^{\frac{qU}{kT}} + 1 \right) \mu_p \mu^{-1} + \left(1.25\mu_p \mu^{-1} - 1 \right)^2 - 1 \right]^{1/2} - \left(1.25\mu_p \mu^{-1} - 1 \right)$$
(78)

и при $\mu = \text{const}$ получаем

$$\frac{d}{dU} (p_L p_T^{-1}) = 0.75 \frac{q}{kT} \mu_p \mu^{-1} e^{\frac{qU}{kT}} \times \left[(1.5e^{\frac{qU}{kT}} + 1) \mu_p \mu^{-1} + (1.25\mu_p \mu^{-1} - 1)^2 - 1 \right]^{-1/2}.$$
(79)

При $\mu = \mu_p$ из (78) и (79) получаем

$$p_L p_T^{-1} = \left[1.5e^{\frac{qU}{kT}} + (0.25)^2\right]^{1/2} - 0.25,$$
 (80)

$$\frac{d}{dU}(p_L p_T^{-1}) = 0.75 \frac{q}{kT} e^{\frac{qU}{kT}} \left[1.5 e^{\frac{qU}{kT}} + (0.25)^2 \right]^{-1/2}.$$
 (81)

Из (77) получаем

$$p_L p_T^{-1} = \left[1.5e^{-\frac{qU}{kT}} + (0.25)^2\right]^{1/2} - 0.25,$$
 (82)

$$\frac{d}{dU}(p_L p_T^{-1}) = -0.75 \frac{q}{kT} e^{-\frac{qU}{kT}} \left[1.5 e^{-\frac{qU}{kT}} + (0.25)^2 \right]^{-1/2}.$$
(83)

Из равенства токов j_n в виде (22) и (23) получаем

$$\Delta n(0) = 0.5 n_T e^{-\frac{qU_k}{kT}} \left(n_L n_T^{-1} e^{\frac{qU}{kT}} - 1 \right), \tag{84}$$

а из равенства токов j_n в виде (43) и (44) получаем

$$\Delta n(0) = 0.5 n_T e^{-\frac{qU_k}{kT}} \left(1 - n_L n_T^{-1} e^{-\frac{qU}{kT}} \right).$$
(85)

Формулы (78)–(85) необходимы для расчета зависимостей емкости и тока p^+ –n-перехода от напряжения на области перехода.

Дифференциальная емкость p⁺-n-перехода

Дифференциальную емкость *С* p^+ -*n*-перехода, у которого вся ОПЗ расположена в *n*-области, определяет формула

$$C = \frac{dQ}{d(U_k \mp U)} = \frac{dQ/dU}{d(U_k \mp U)/dU} = \mp \frac{dQ}{dU}.$$
 (86)

Физика и техника полупроводников, 2013, том 47, вып. 4

Зависимость емкости p^+ -*n*-перехода *C* от прямого напряжения *U* получим подстановкой (56) в (86) в виде

$$C = -\frac{dQ}{dU} = 0.5q \left(\frac{\varepsilon n_T}{2\pi kT}\right)^{1/2} \left\{ 3(p_T n_T^{-1})^{1/2} e^{\frac{q_U}{kT}} F^{-1} - 3(p_T n_T^{-1})^{1/2} \left[\left(e^{\frac{q_U}{kT}} - p_L p_T^{-1} \right) F^{-2} \mu \mu_p^{-1} + F^{-1} \right] \right] \\ \times \frac{kT}{q} \frac{d}{dU} (p_L p_T^{-1}) \right\} + 0.5q \left(\frac{\varepsilon n_T}{2\pi kT}\right)^{1/2} \\ \times \left\{ 1 + p_T n_T^{-1} \left(3e^{\frac{q_U}{kT}} - 1 \right) - 1.5 p_T n_T^{-1} e^{-\frac{q_U}{2kT}} \right\} \\ \times \left(3e^{\frac{3q_U}{2kT}} - p_L p_T^{-1} e^{\frac{q_U}{2kT}} \right) - 4.5 p_L n_T^{-1} \left(e^{\frac{q_U}{kT}} - p_L p_T^{-1} \right) e^{\frac{q_U}{kT}} F^{-2} \right. \\ + p_T n_T^{-1} \left[4.5 \left(e^{\frac{q_U}{kT}} - p_L p_T^{-1} \right) F^{-2} + 4.5 \left(e^{\frac{q_U}{kT}} - p_L p_T^{-1} \right)^2 \right] \\ \times \mu \mu_p^{-1} F^{-3} - \left(1 - 3e^{-\frac{q(U_k - U)}{2kT}} \right) \right] \frac{kT}{q} \frac{d}{dU} \left(p_L p_T^{-1} \right) \\ \times \left(1 - e^{-\frac{q(U_k - U)}{2kT}} \right) + \left(1 - p_T n_T^{-1} \right) \left(\frac{q(U_k - U)}{kT} - 1 \right) \\ + 2.25 p_T n_T^{-1} F^{-2} \left(e^{\frac{q_U}{kT}} - p_L p_T^{-1} \right)^2 \right]^{-1/2}, \tag{87}$$

где $F = 1 + \mu \mu_p (p_L p_T^{-1} - 1)$. При низких уровнях инжекции p^+ -*n*-перехода $\mu = \mu_p$ и $F = p_L p_T^{-1}$. С учетом этого из (87), (80), (81) получаем, что с ростом прямого напряжения U емкость C увеличивается. При увеличении уровня инжекции p^+ -*n*-перехода подвижность μ в (53) уменьшается. С учетом $n = n_L$, $p = p_L$ и модуля μ в (53) получаем

$$\mu \mu_p^{-1} p_L p_T^{-1} = (n_T p_T^{-1} - 1) \left[(n_T - p_T) p_L^{-1} + 1 + \mu_p \mu_n^{-1} \right]^{-1}.$$
(88)

При $n_T - p_T \ll p_L$, $\mu \mu_p^{-1} \ll 1$ с учетом (88) получаем

$$F = 1 + (n_T p_T^{-1} - 1)(1 + \mu_p \mu_n^{-1})^{-1}.$$
 (89)

С учетом (79) и (89) получаем, что увеличение напряжения *U* приводит к выполнению неравенства

$$\mu \mu_p^{-1} F^{-2} \frac{kT}{q} \frac{d}{dU} \left(p_L p_T^{-1} \right) > F^{-1} \tag{90}$$

и отрицательной емкости С в (87).

Таким образом, с увеличением прямого напряжения емкость p^+ -*n*-перехода вначале увеличивается, а затем уменьшается и изменяет знак с положительного на отрицательный. Такой характер зависимости емкости от напряжения для p^+ -*n*-переходов экспериментально получен в работах [1-7].

Из (88) следует, что с приближением отношения $n_T p_T^{-1}$ к единице величина $\mu \mu_p^{-1} p_L p_T^{-1}$ стремится к

нулю, а *F* стремится к величине $1 - \mu \mu_p^{-1}$. В результате этого напряжение *U*, при котором выполнимо неравенство (90) с учетом (79), уменьшается. Поэтому с приближением равновесной проводимости *n*-области к собственной напряжение изменения знака емкости p^+ -*n*-перехода уменьшается. С увеличением температуры *n*-области ее проводимость приближается к собственной, так как $n_T p_T^{-1}$ стремится к единице. Поэтому увеличение температуры p^+ -*n*-перехода также уменьшает напряжение изменения знака емкости. Эти результаты получены экспериментально в работе [4].

Зависимость емкости p^+ -*n*-перехода от обратного напряжения получим подстановкой (51) в (86) в виде

$$C = \frac{dQ}{dU} = 0.5q \left(\frac{\varepsilon n_T}{2\pi kT}\right)^{1/2} \left\{ 3(p_T n_T^{-1})^{1/2} (p_L p_T^{-1})^{-1} e^{-\frac{qU}{kT}} \right. \\ \times \left[1 + (p_L p_T^{-1})^{-1} \frac{kT}{q} \frac{d}{dU} (p_L p_T^{-1}) \right] + \left[1 - p_T n_T^{-1} \right. \\ \times \left(1 - 3e^{-\frac{qU}{kT}} \right) - 1.5 p_T n_T^{-1} e^{-\frac{qU}{2kT}} (3e^{-\frac{3qU}{kT}} - p_L p_T^{-1} e^{-\frac{qU}{2kT}}) \\ + 4.5 p_T n_T^{-1} (p_L p_T^{-1})^{-2} (p_L p_T^{-1} - e^{-\frac{qU}{kT}}) e^{-\frac{qU}{kT}} \\ + p_T n_T^{-1} \left(4.5 (p_L p_T^{-1})^{-2} e^{-\frac{qU}{kT}} - 4.5 (p_L p_T^{-1})^{-3} e^{-\frac{2qU}{kT}} + 1 \right. \\ - 3e^{-\frac{q(U_k+U)}{2kT}} \right) \frac{kT}{q} \frac{d}{dU} (p_L p_T^{-1}) \left[p_T n_T^{-1} e^{\frac{qU_k}{kT}} - 2p_L n_T^{-1} \right. \\ + 3p_T n_T^{-1} (p_L p_T^{-1} - e^{-\frac{qU}{kT}}) \left(1 - e^{-\frac{q(U_k+U)}{2kT}} \right) \\ + \left(1 - p_T n_T^{-1} \right) \left(\frac{q(U_k+U)}{kT} - 1 \right) \\ + 2.25 p_T n_T^{-1} (p_L p_T^{-1})^{-2} (p_L p_T^{-1} - e^{-\frac{qU}{kT}})^2 \right]^{-1/2} \right\}, \quad (91)$$

где $p_L p_T^{-1}$ и $\frac{d}{dU}(p_L p_T^{-1})$ определены формулами (82) и (83). Из (91) следует, что с увеличением обратного напряжения U емкость p^+ -*n*-перехода C уменышается, но остается положительной.

При напряжении на p^+ -*n*-переходе U = 0 из (87), а также из (91), с учетом (78)-(83), $\mu = \mu_p$ и F = 1получаем

$$C(U = 0) = 0.5q \left(\frac{\varepsilon n_T}{2\pi kT}\right)^{1/2} \left\{ 1.2(p_T n_T^{-1})^{1/2} + \left[1 + p_T n_T^{-1} \left(1.4 - 1.2e^{-\frac{qU_k}{2kT}}\right)\right] \times \left[p_T n_T^{-1} \left(e^{\frac{qU_k}{kT}} - 1\right) + (1 - p_T n_T^{-1})\frac{qU_k}{kT} - 1\right]^{-1/2} \right\}.$$
 (92)

Для p^+ -*n*-перехода с глубокими центрами рекомбинации в *n*-области зависимость емкости *C* от прямого напряжения U получим подстановкой (39) в (86) при

 $n_L = n_T$ и $p_L = p_T$ в виде

$$C = -\frac{dQ}{dU} = 0.5q \left(\frac{\varepsilon n_T}{2\pi kT}\right)^{1/2} \left\{ 3(p_T n_T^{-1})^{1/2} e^{\frac{qU}{kT}} + \left[1 + p_T n_T^{-1} (3e^{\frac{qU}{kT}} - 1) + 1.5p_T n_T^{-1} e^{-\frac{q(U_k - U)}{2kT}} - 4.5p_T n_T^{-1} e^{-\frac{q(U_k - U)}{2kT}} - 4.5p_T n_T^{-1} (e^{\frac{2qU}{kT}} - e^{\frac{qU}{kT}})\right] \times \left[p_T n_T^{-1} (e^{\frac{qU_k}{kT}} - 1) - 3p_T n_T^{-1} (e^{\frac{qU}{kT}} - 1) \right] \times (1 - e^{-\frac{q(U_k - U)}{2kT}}) + (1 - p_T n_T^{-1}) \frac{q(U_k - U)}{kT} - 1 + 2.25p_T n_T^{-1} (e^{\frac{qU}{kT}} - 1)^2 \right]^{-1/2} \left\}.$$
(93)

Из (93) следует, что в диапазоне прямых напряжений $0.5U_k < U < U_k$ емкость $p^+ - n$ -перехода изменяет знак с положительного на отрицательный. Такой характер зависимости емкости $p^+ - n$ -перехода от прямого напряжения получен экспериментально в работе [5].

5. Зависимость тока *p*⁺-*n*-перехода от напряжения

Для режима прямого включения p^+ -*n*-перехода из (20) и (22) с учетом (34), (35), (12), (84) при

$$\Delta p(0) p_T^{-1} e^{-\frac{qU_k}{kT}} \ll 1; \quad e^{-\frac{3q(U_k \mp U_1)}{2kT}} \ll 1; \quad e^{-\frac{q(U_k \mp U_1)}{2kT}} \ll 1$$
(94)

получаем

$$j_{p} = 3qD_{p}p_{T} \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi q^{2}n_{T}}\right)^{-1/2} (p_{T}n_{T}^{-1})^{1/2} \left(e^{\frac{qU}{kT}} - p_{L}p_{T}^{-1}\right),$$
(95)

$$j_n = 0.5qD_n n_T e^{-\frac{1}{2kT}} \left(\frac{1}{2\pi q^2 n_T}\right) \qquad (p_T n_T^{-1})^{1/2} \\ \times \left\{ \left[1 + p_T n_T^{-1} (p_L p_T^{-1} - 1)\right] e^{\frac{qU}{kT}} - 1 \right\}, \qquad (96)$$

где $p_L p_T^{-1}$ определяет формула (80) при низких уровнях инжекции и формула (78) при высоких уровнях инжекции.

Для режима обратного включения p^+-n -перехода из (41) и (43) с учетом (34), (35), (12), (85) при выполнении неравенства (94) получаем

$$j_p = -3qD_p p_T \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi q^2 n_T}\right)^{-1/2} (p_T n_T^{-1})^{1/2} \left(p_L p_T^{-1} - e^{-\frac{qU}{kT}}\right),$$
(97)

$$j_{n} = -0.5qD_{n}n_{T}e^{-\frac{qU_{k}}{2kT}} \left(\frac{\varepsilon kT}{2\pi q^{2}n_{T}}\right)^{-1/2} (p_{T}n_{T}^{-1})^{1/2} \times \left\{1 - \left[1 - p_{T}n_{T}^{-1}(1 - p_{L}p_{T}^{-1})\right]e^{-\frac{qU}{kT}}\right\},$$
(98)

где $p_L p_T^{-1}$ определяет формула (82).

6. Заключение

Положительная емкость p^+-n -перехода образована уменьшением заряда в ОПЗ перехода при уменьшении разности потенциалов $U_k - U$, т. е. при увеличении прямого напряжения U, и увеличением заряда в ОПЗ перехода при увеличении разности потенциалов $U_k - U$, т. е. при уменьшении прямого напряжения U.

Изменение знака емкости p^+ -*n*-перехода с ростом уровня инжекции вызвано изменением уменьшения заряда в ОПЗ перехода на его увеличение за счет уменьшения биполярной дрейфовой подвижности в *n*-области.

Увеличение температуры p^+-n -перехода приближает проводимость *n*-области к собственной и смещает уменьшение биполярной дрейфовой подвижности с ростом тока инжекции в область меньших токов. Поэтому с ростом температуры p^+-n -перехода напряжение изменения знака емкости перехода уменьшается.

Уменьшение емкости p^+ -*n*-перехода и стремление к постоянному положительному значению при увеличении обратного напряжения вызвано ослаблением увеличения заряда в ОПЗ перехода при увеличении ширины ОПЗ перехода.

Список литературы

- G. Kohn, W. Nannenmacher. Arch. Electr. Ubertrag., 8 (12), 561 (1954).
- [2] W. Guggenbühl. Arch. Electr. Ubertrag., 10 (11), 483 (1956).
- [3] С.П. Синица. РЭ, 7 (8), 1427 (1962).
- [4] З.А. Искандер-заде, Э.А. Джафарова. Физика *p*-*n*-*nepe*ходов (Рига, Зинатне, 1966) с. 103.
- [5] А.М. Агаев, Г.В. Захваткин, М.И. Иглицын, А.Я. Первова, Ф.И. Фистуль. Физика *p*-*n*-*nepexodos* (Рига, Зинатне, 1966) с. 7.
- [6] Н.А. Шеховцов. Функцион. материалы, 4 (2), 194 (1997).
- [7] Н.А. Шеховцов. Радиофизика и электроника (Сб. тр. ИРЭ НАНУ, Харьков), 5 (1), 142 (2000).
- [8] W. Shockley. Bell. Syst. Techn. J., **28** (3), 435 (1949).
- [9] Лю Цзиньчжи, Ф.А. Линдолм. ТИИЭР, 76 (11), 6 (1988).
- [10] С.Т. Са. ТИРИ, **49** (3), 650 (1961).
- [11] Н.А. Шеховцов. Вестн. Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. Радиофизика и электроника (Харьков, 2008) № 806, с. 48.
- [12] С.М. Рывкин. Фотоэлектрические явления в полупроводниках (М., Гос. изд-во, физ.-мат. лит. 1963).
- [13] T. Misava. J. Phys. Soc. Jpn., **11** (7), 728 (1956).
- [14] N.H. Flether. J. Electron., 2 (6), 609 (1957).
- [15] K.M. Vliet. J. Sol. St. Electron., 9 (3), 185 (1966).
- [16] J.R. Hayser. J. Sol. St. Electron., 14 (2), 133 (1971).
- [17] M. Guckel, A. Demirkol, D.C. Thomas. J. Sol. St. Electron., 25 (2), 105 (1982).
- [18] Н.М. Дударов. Изв. АН ЛатвССР. Сер. физ. и техн. наук, вып. 1, 24 (1971).
- [19] Н.М. Дударов. В сб.: Вопросы электросвязи (Рига, Зинатне, 1972) вып. 6, с. 77.
- [20] И.Н. Горбатый. РЭ, **33** (10), 2147 (1988).
- [21] Н.А. Шеховцов. ФТП, 46 (1), 60 (2012).
- [22] В.А. Киреев. Краткий курс физической химии (М., Химия, 1969) с. 219.

Редактор Л.В. Беляков

Физика и техника полупроводников, 2013, том 47, вып. 4

Dependence of differential capacitance of p^+ -*n*-junction on voltage

N.A. Shekhovtsov

Karazin Kharkov National University, 61077 Kharkov, Ukraine

Abstract Dependences of capacitance and current of a p^+ -n-junction with homogeneous doping of n-region on its voltage are calculated. The capacitance of a p^+ -n-junction defines a change of charge into region of junction according to a change of electrical field of quasineutral n-region and a change of bipolar drift mobility under an increase of nonequilibrium charge carrier concentration. It is shown that a change of sign of p^+ -n-junction capacitance with an increase in the injection level is caused by a decrease of bipolar drift mobility under an increase of electron-hole pair concentration in the n-region. It is shown that the capacitance of p^+ -n-junction decreased with an increase of reverse voltage and tended to a constant positive value.